# Statistical methods for machine learning

## Mauro Tellaroli

## Indice

| 1        | Intr        | oduzione                                |
|----------|-------------|---|
|          | 1.1         | Definizioni fondamentali                |
|          |             | 1.1.1 Label set $\mathcal{Y}$           |
|          |             | 1.1.2 Loss function $\ell$              |
|          |             | 1.1.3 Data domain $\mathcal{X}$         |
|          |             | 1.1.4 Predittori $f$                    |
|          |             | 1.1.5 Esempi                            |
|          |             | 1.1.6 Test set e test error             |
|          |             | 1.1.7 Learning algorithm $A$            |
|          |             | 1.1.8 Training error $\ell_S$           |
|          | 1.2         | Empirical Risk Minimization (ERM)       |
|          |             | 1.2.1 Definizione                       |
|          |             | 1.2.2 Predittori con test error elevato |
|          |             | 1.2.3 Overfitting e underfitting        |
|          |             | 1.2.4 Etichette rumorose                |
| <b>2</b> | Gli         | algoritmi Nearest Neighbor              |
|          | 2.1         | Nearest Neighbor (NN)                   |
|          |             | 2.1.1 Definizione                       |
|          |             | 2.1.2 Efficienza ed efficacia           |
|          | 2.2         | k-Nearest Neighbor $(k$ -NN)            |
|          | -· <b>-</b> | 2.2.1 Definizione                       |
|          |             | 2.2.2 Efficienza ed efficacia           |

## 1 Introduzione

## 1.1 Definizioni fondamentali

La data inference è lo studio dei metodi che utilizzano i dati per predirre il futuro. Il Machine Learning è uno strumento potente che può essere usato per risolvere una grossa parte dei problemi di data inference, inclusi i seguenti:

- Clustering: raggruppare i data points in base alle loro similarità;
- Prediction: assegnare delle etichette (label) ai data points;
- Generation: generare nuovi data points;
- Control: eseguire una sequenza di azioni in un ambiente con l'obiettivo di massimizzare una nozione di utilità.

Con data point si intende una serie di informazioni legate ad un unico elemento; un'analogia può essere un record in un database.

Gli algoritmi che risolvono una *learning task* in base a dei dati già semanticamente etichettati lavorano in modalità *supervised learning*. A etichettare i dati saranno delle persone o la natura. Un esempio dell'ultimo caso sono le previsioni del meteo. D'altra parte, gli algoritmi che utilizzano i dati senza la presenza di etichette lavorano in modalità *unsupervised learning*.

In questo corso ci si focalizzerà sul *supervised learning* e la progettazione di sistemi di *machine learning* il cui obiettivo è apprendere dei **predittori**, ovvero funzioni che mappano i *data points* alla loro etichetta.

#### 1.1.1 Label set $\mathcal{Y}$

Verrà usata  $\mathcal{Y}$  per indicare il *label set*, ovvero l'insieme di tutte le possibili etichette di un *data point*. Le etichette potranno essere di due tipi differenti:

- 1. Categoriche ( $\mathcal{Y} = \{\text{sport}, \text{politica}, \text{economia}\}$ ): si parlerà di problemi di classificazione;
- 2. Numeriche  $(\mathcal{Y} \subseteq \mathbb{R})$ : si parlerà di problemi di regressione.

È importante sottolineare come la reale differenza tra le due tipologie di etichetta sia il significato e non la sua rappresentazione in quanto, si potrà sempre codificare un'etichetta categorica in un numero.

A sottolineare ciò è il fatto che nella regressione l'errore è tipicamente una funzione della differenza  $|y-\hat{y}|$ , dove  $\hat{y}$  è la predizione di y. Nella classificazione, invece, l'errore è tipicamente binario: predizione corretta  $(\hat{y}=y)$  o errata  $(\hat{y}\neq y)$ .

Quando ci sono solo due possibili etichette ( $|\mathcal{Y}| = 2$ ), si ha un **problema di classificazione** binario e, convenzionalmente, verrà usata una codifica numerica  $\mathcal{Y} = \{-1, 1\}$ .

## 1.1.2 Loss function $\ell$

Come già visto precedentemente, si vuole misurare l'errore che un predittore commette su una determinata predizione. Per farlo si userà una **funzione di loss**  $\ell$  non negativa che misurerà la discrepanza  $\ell(y,\hat{y})$  tra l'etichetta predetta  $\hat{y}$  e quella corretta y. Si assumerà sempre  $\ell(y,\hat{y}) = 0$  quando  $\hat{y} = y$ .

La funzione di loss più semplice per la classificazione è la **zero-one loss**:

$$\ell(y, \hat{y}) = \begin{cases} 0 & y = \hat{y} \\ 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Nella regressione, le tipiche funzioni di loss sono:

• la **absolute loss**:  $\ell(y, \hat{y}) = |y - \hat{y}|$ 

## • la *quadratic loss*: $\ell(y, \hat{y}) = (y - \hat{y})^2$

In alcuni casi può essere conveniente scegliere l'etichetta predetta da un insieme  $\mathcal{Z}$  diverso da  $\mathcal{Y}$ . Per esempio, si consideri il problema di assegnare una probabilità  $\hat{y} \in (0,1)$  all'evento y = "pioverà domani". In questo caso,  $\mathcal{Y} = \{$  "piove", "non piove" $\}$  e  $\mathcal{Z} = (0,1)$ . Indicando questi due eventi con 1 (piove) e 0 (non piove), si può usare una funzione di loss per la regressione, come la absolute loss:

$$\ell(y, \hat{y}) = |y - \hat{y}| = \begin{cases} 1 - \hat{y} & y = 1 \\ \hat{y} & y = 0 \end{cases}$$
 (piove) (non piove)

Per penalizzare maggiormente le predizioni che distano troppo dalla realtà, si può usare una *logarithmic loss*:

$$\ell(y, \hat{y}) = \begin{cases} \ln \frac{1}{\hat{y}} & y = 1 & \text{(piove)} \\ \ln \frac{1}{1 - \hat{y}} & y = 0 & \text{(non piove)} \end{cases}$$

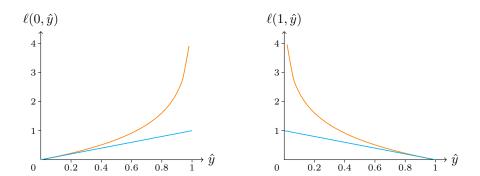


Figura 1: Confronto tra absolute loss e logarithmic loss; a sinistra il caso y = 0, a destra y = 1.

Si noti in figura 1 come la *logarithmic loss* tenda ad infinito quando la predizione è opposta all'etichetta reale:

$$\lim_{\hat{y} \to 1^{-}} \ell(0, \hat{y}) = \lim_{\hat{y} \to 0^{+}} \ell(1, \hat{y}) = +\infty$$

In pratica questo previene l'utilizzo di predizioni  $\hat{y}$  troppo sicure, quindi troppo vicine a zero o uno.

## 1.1.3 Data domain X

Verrà usata  $\mathcal{X}$  per indicare l'insieme dei data points; ogni suo punto  $x \in \mathcal{X}$  è tipicamente un record di un database formato da feature:

$$x = (x_1, \ldots, x_d)$$

Spesso un data point può essere codificato come un vettore i cui elementi sono le sue feature. Questa codifica risulta naturale in presenza di quantità omogenee, come i pixel di un'immagine o una lista di occorrenze di parole in un testo. Quando invece i dati presenti utilizzano unità di misura differenti, come "età" e "altezza", la codifica non risulta più immediata. Ci sarà bisogno di una procedura che codifichi i dati in modo da ottenere uno spazio vettoriale omogeneo e coerente con i dati iniziali.

In questo corso si assumerà che i dati possano essere rappresentati da vettori di numeri:

$$\mathcal{X} \equiv \mathbb{R}^d$$

### 1.1.4 Predittori f

Un **predittore** è una funzione  $f: \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$  che mappa i *data points* alle etichette (o  $f: \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ ). Sì può quindi dire che in un problema di predizione l'obiettivo è ottenere una funzione f che genera delle predizioni  $\hat{y} = f(x)$  tali che  $\ell(y, \hat{y})$  sia basso per il maggior numero di punti  $x \in \mathcal{X}$  osservati. In pratica, **la funzione** f è definita da un certo numero di parametri in un dato modello. Un esempio sono i parametri di una rete neurale.

#### 1.1.5 Esempi

Nel supervised learning un **esempio** è una coppia (x, y) dove x è un data point e y la sua reale etichetta.

In alcuni casi x ha un'unica y, come nel caso in cui y rappresenta una proprietà oggettiva di x; in altri casi, invece, x può avere diverse y associate, come quando le y sono soggettivamente assegnate da persone.

#### 1.1.6 Test set e test error

Per poter stimare la qualità di un predittore si usa un insieme di esempi detto test set:

$$\{(x'_1, y'_1), \dots, (x'_n, y'_n)\}$$

Data una loss function  $\ell$ , il test set viene usato per calcolare il test error di un predittore f:

$$\frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} \ell(\underbrace{y'_t}, \overbrace{f(x'_t)})$$

Il test error ha quindi lo scopo di calcolare la prestazione media del predittore su dei dati reali.

#### 1.1.7 Learning algorithm A

Si definisce training set S un insieme di esempi:

$$S = \{(x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m)\}$$

che viene usato dal *learning algorithm* A per produrre un predittore A(S). Informalmente, il *learning algorithm* "impara" dal *training set*.

$$\underbrace{\{(x_1,y_1),\ldots,(x_m,y_m)\}}_{S} \longrightarrow \boxed{A} \longrightarrow A(S) = f: \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$$

Il test set e il training set vengono solitamente prodotti assieme attraverso un processo di collezione dati e etichettamento. Dato l'insieme di esempi preparati, questo verrà partizionato in test set e training set, tipicamente tramite una divisione casuale. Obiettivo del corso è lo sviluppo di una teoria che ci guidi nella progettazione di learning algorithm che generano predittori con un basso test error.

#### 1.1.8 Training error $\ell_S$

Sia  $S = \{(x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m)\}$  il training set; viene definito, equivalentemente al test error, il training error:

$$\ell_S(f) = \frac{1}{m} \sum_{t=1}^{m} \ell(y_t, f(x_t))$$

Un approccio intuitivo alla progettazione di learning algorithm è quello di assumere che il training error  $\ell_S(f)$  del predittore f sia correlato con il suo test error.

## 1.2 Empirical Risk Minimization (ERM)

#### 1.2.1 Definizione

Sia  $\mathcal{F}$  un insieme di predittori e  $\ell$  una loss function. L'empirical risk minimizer (ERM) è il learning algorithm A che restituisce un predittore in  $\mathcal{F}$  che **minimizza** il training error:

$$A(S) \in \operatorname*{argmin}_{f \in \mathcal{F}} \ell_S(f)$$

Si noti come A(S) appartenga e non uguagli il minimo; questo perchè ci potrebbero essere più  $f \in \mathcal{F}$  che minimizzano  $\ell_S(f)$ .

#### 1.2.2 Predittori con test error elevato

Quando in  $\mathcal{F}$  tutti i predittori hanno un *test error* alto, ERM produrrà un pessimo predittore. Per trovare un buon predittore, ovvero un predittore con un *test error* basso, ci sarà quindi bisogno che  $\mathcal{F}$  sia sufficientemente grande.

Tuttavia, se  $\mathcal{F}$  è troppo grande, anche in questo caso verrà prodotto un pessimo predittore. Un esempio è il seguente.

Si consideri il seguente problema "giocattolo":

$$\mathcal{Y} = \{-1, 1\}$$
  $\mathcal{X} = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ 

Si prenda l'insieme  $\mathcal{F}$  contenente un classificatore  $f:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$  per ognuna delle possibili combinazioni di etichettamento dei cinque *data points*.  $\mathcal{F}$  sarà quindi formata da  $2^5=32$  classificatori:

-1

-1

1 -1

 $\mathcal{F} = \{f_1, \dots, f_{32}\}$ 

Si supponga che il training set S contenga solo tre data points qualsiasi e il test set contenga gli altri due. Sia  $f^*$  il predittore usato per etichettare i dati che quindi avrà zero test e training error; ogni etichetta  $y_t$  sarà quindi ottenuta da  $f^*$ :

-1

-1

$$y_t = f^*(x_t) \quad \forall t = 1, \dots, 5$$

Per rendere l'idea, si prenda come esempio:

$$f^* = f_3$$

$$S = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)\}$$

$$= \{(x_1, 1), (x_2, 1), (x_3, 1)\}$$

Nonostante ad avere  $test\ error$  nullo sia solo  $f_3$ , ad avere il  $training\ error$  nullo sono i quattro classificatori che hanno  $y_1, y_2, y_3 = 1$  ovvero  $f_1, f_2, f_3, f_4$ . Questo perchè il  $training\ set\ S$  contiene solo i primi  $3\ data\ points$ .

Siamo quindi nella situazione in cui ERM trova più predittori con  $\ell_S$  minimo e non ha abbastanza informazioni per capire quale di questi sia migliore a livello di  $test\ error$ .

Il problema dell'esempio appena visto è che  $\mathcal{F}$  è troppo grande rispetto al *training* set. La domanda che sorge spontanea è quindi: Quanto deve essere grande  $\mathcal{F}$  per poter ottenere un buon predittore tramite ERM?

La teoria dell'informazione ci suggerisce che S debba avere cardinalità  $\log_2 |\mathcal{F}|$  o, viceversa,  $\mathcal{F}$  debba avere cardinalità  $2^m$ . Quindi, nell'esempio di prima, il training set avrebbe dovuto contenere almeno  $\log_2 |\mathcal{F}| = 5$  data points.

## 1.2.3 Overfitting e underfitting

I due eventi visti nella sezione precedente, che portano alla generazione di un predittore con test set elevato, vengono chiamati:

- Underfitting: si verifica quando il training error è elevato;
- Overfitting: si verifica quando il training error è basso ma il test error è alto.

Quando A è ERM e S ha dimensione fissata |S| = m:

- Ci si aspetta overfitting quando  $\log_2 |\mathcal{F}| \gg m$ ;
- Ci si aspetta underfitting quando  $\log_2 |\mathcal{F}| \ll m$ .

#### 1.2.4 Etichette rumorose

Il fenomeno dell'overfitting spesso accade quando le etichette sono rumorose, ovvero quando le etichette y non sono deterministicamente associate con i data points x. Questo può accadere per i seguenti motivi (non mutuamente esclusivi tra loro):

- 1. **Incertezza umana**: se ad etichettare S sono delle persone, ci sarà dell' incertezza in quanto persone diverse potrebbero avere opinioni diverse;
- 2. **Incertezza epistemica**: ogni *data point* è rappresentato da un vettore delle *feature* che non contiene abbastanza informazioni per determinare univocamente l'etichetta;
- 3. **Incertezza aleatoria**: il vettore delle *feature* che rappresenta il *data point* è ottenuto attraverso delle misurazioni rumorose.

Le etichette rumorose portano all'*overfitting* perchè possono ingannare l'algoritmo su quale sia la "vera" etichetta di una certo *data point*.

## 2 Gli algoritmi Nearest Neighbor

## 2.1 Nearest Neighbor (NN)

#### 2.1.1 Definizione

Verrà introdotto ora l'algoritmo di **Nearest Neighbor** (NN) per la classificazione binaria con feature numeriche:

$$\mathcal{X} = \mathbb{R}^d \qquad \qquad \mathcal{Y} = \{-1, 1\}$$

NN non è un'istanza di ERM in quanto non punta a minimizzare  $\ell_S$ .

L'idea di NN è la sueguente:

- Predici ogni punto del training set con la propria etichetta;
- Predici gli altri punti con l'etichetta del punto del *training set* che è più vicino al punto interessato.

Più formalmente, dato un training set:

$$S = \{(x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m)\}\$$

l'algoritmo  $A_{\rm NN}$  genera un classificatore  $h_{\rm NN}:\mathbb{R}\to\{-1,1\}$  definito come segue:

$$h_{\text{NN}}(x) = \text{etichetta } y_t \text{ del punto } x_t \in S \text{ più vicino a x}$$

Se a minimizzare la distanza con x sono più punti, si predirrà l'etichetta più presente tra i punti vicini. Se non c'è una maggioranza di etichette tra i punti più vicini si predirrà un valore di default  $\in \{-1, 1\}$ .

Presi due punti  $x=(x_1,\ldots,x_d)$  e  $x_t=(x_{t,1},\ldots,x_{t,d})$ , la distanza  $||x-x_t||$  verrà calcolata tramite la distanza euclidea:

$$||x - x_t|| = \sqrt{\sum_{i=1}^{d} (x_i - x_{t,i})^2}$$

Ogni classificatore binario  $f: \mathbb{R}^d \to \{-1,1\}$  partiziona  $\mathbb{R}^d$  in due regioni (come mostrato in figura 2):

$${x \in \mathbb{R}^d : f(x) = 1}$$
 ,  ${x \in \mathbb{R}^d : f(x) = -1}$ 

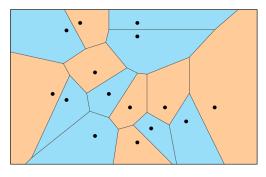


Figura 2: Diagramma di Voronoi in  $\mathbb{R}^2$ ; tutti i punti x interni a una cella con centro  $\bullet x_t$  sono tali che  $h_{\text{NN}}(x) = y_t$ 

#### 2.1.2 Efficienza ed efficacia

Siccome il funzionamento di NN implica la memorizzazione di tutto il training set, l'algoritmo non scala bene con il numero di |S| = m di training point. Inoltre, calcolare un qualsiasi  $h_{\text{NN}}(x)$  è costoso, in quanto richiede di calcolare la distanza tra x e tutti gli altri punti di S; questo in  $\mathbb{R}^d$  comporta un costo di  $\Theta(dm)$ .

Infine, si noti come, vista la completa memorizzazione di S, NN generi sempre un classificatore  $h_{NN}$  con training error nullo:

$$\ell_S(h_{\rm NN}) = 0$$

## 2.2 k-Nearest Neighbor (k-NN)

### 2.2.1 Definizione

Partendo dagli algoritmi NN, si può ottenere una famiglia di algoritmi detta k-NN; il parametro k assume tipicamente i valori  $k = 1, 3, 5, \ldots$  con k < |S|.

Questi algoritmi sono definiti come segue: dato un training set S e un punto  $x \in \mathcal{X}$ , k-NN genererà un predittore  $h_{k$ -NN tale che:

 $h_{k\text{-NN}}(x)$  = etichetta  $y_t$  appartenente alla maggioranza dei k punti più vicini a x

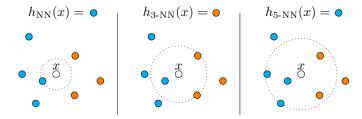


Figura 3: Esempi di  $h_{k\text{-NN}}$  con  $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2$ ; si noti come, con lo stesso training set, la predizione cambia al variare di k.

### 2.2.2 Efficienza ed efficacia

A livello di efficienza k-NN soffre degli stessi problemi di NN vista la memorizzazione dell'intero training set.

Per quanto riguarda la sua efficacia invece, k-NN non ha sempre un  $training\ error$  nullo:

$$\ell_S(h_{k-NN}) \ge 0$$

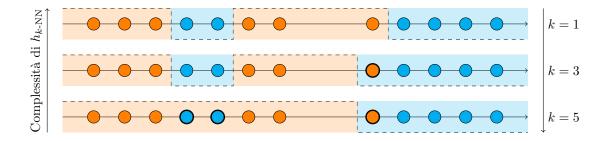


Figura 4: Esempi di  $h_{k-NN}$  con  $\mathcal{X} = \mathbb{R}$ .

Come si può infatti notare dalla figura 4, nei casi con k=3 e k=5 sono presenti punti errati (evidenziati in grassetto) considerati dal classificatore come *outlier*. Inoltre **al crescere di** k **cresce anche la "semplicità" del classificatore così come il numero di punti errati.** L'estremo di ciò è quando k=|S|; in questo caso infatti  $h_{k-\mathrm{NN}}$  diventa un classificatore costante che predice sempre l'etichetta più presente in tutto S.

In un generico classificatore  $h_{k\text{-NN}}$  tipicamente succede che:

- Se k è troppo basso si ottiene un classificatore che si "fida" troppo del training set, ottenendo quindi overfitting;
- Se k è troppo alto, si ottiene un classificatore troppo semplice, ottenendo underfitting.

Tutti i classificatori introdotti fino ad'ora sono classificatori binari ( $|\mathcal{Y}|=2$ ). Tuttavia k-NNpuò essere usato anche per:

- problemi di classificazione multiclasse ( $|\mathcal{Y}| > 2$ ): si opera come nel caso binario, predicendo quindi l'etichetta più presente nei k punti più vicini;
- problemi di regressione  $(\mathcal{Y} = \mathbb{R})$ : si predice la media aritmetice delle etichette dei k punti più vicini.